

Ar 가스 압력과 RF 전력변화에 따른 유도결합형 플라즈마 E-H모드 변환의 광학적 특성

論文

53C-1-4

Optical E-H Transition Properties of Inductively Coupled Plasma with Ar Gas Pressure and RF Power

許寅盛*·趙靑雄*·李永煥*·金光洙*·崔龍成**·朴大熙**

(In-Sung Her, Ju-Ung Jo, Young-Hwan Lee, Kwang-Soo Kim, Yong-Sung Choi and Dae-Hee Park)

Abstract - In this paper, the emission properties of electrodeless fluorescent lamp were discussed using the inductively coupled plasma. To transmit the electromagnetic energy into the chamber, a RF power of 13.56 [MHz] was applied to the antenna and considering the Ar gas pressure and the RF electric power change, the emission spectrum, Ar I line, luminance were investigated. At this time, the input parameter for ICP RF plasma, Ar gas pressure and RF power were applied in the range of 10~60 [mTorr], 10~300 [W], respectively. From emission intensity and luminance intensity results, the mode transition from E-mode to H-mode was observed. This implies that this method can be used to find an optimal RF power for efficient light illumination in an electrodeless fluorescent lamp.

Key Words : Electrodeless fluorescent lamp, Inductively coupled plasma, RF power, Emission intensity

1. 서 론

기존의 일반적인 램프들은 발광관 내부에 전극을 가지고 있어 전극의 산화·휘발로 전자방출 능력 상실과 점등 실패의 원인, 에너지 손실로 램프의 수명을 단축시킨다[1]. 이러한 문제점을 개선하기 위하여, 유도결합 원리를 이용한 무전극 램프는 발광관 내부에 전극이 존재하지 않으므로, 장수명을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 고효율, 고연색성의 장점을 가지고 있다[2]. 이러한 추세에 맞추어 국내에서도 유도결합형 무전극 형광램프에 대한 기술 개발의 필요성 및 중요성이 인식되어 무전극 형광램프의 가스, 형광체, 구조, 인버터 등에 대한 많은 연구들이 이루어지고 있다.

무전극 형광램프의 방전 메커니즘은 마이크로파를 이용한 마이크로파 방전과 고주파 전원을 이용한 RF 방전이 있다. RF방전은 용량결합형 E-방전과 유도결합형 H-방전의 2가지 종류가 있다. E-방전은 RF전원을 방전관의 외벽 평행판 대 전극에 RF전원을 인가하여 전극사이에 형성된 전장에 의해서 평행판 사이에 위치한 방전관에 방전을 유지하는 방전으로써 글로우 방전에 가까운 특성을 갖는다. H-방전은 방전관에 설치된 코일에 RF전원을 인가하여 축방향의 교번자계에 의해 유도된 환형의 유도 전계에 의해서 방전을 유지한다. H-방전은 고밀도의 아크에 가까운 성질을 보이므로 E-방전에 비해 효율이 높아 광원으로서는 이용하기에 알맞은 특성을 보인다[3].

H-방전에서는 외부로부터 인가되는 RF전력에 의해 방전이 일어나면 유도결합 플라즈마는 일단 E-방전의 특징을 갖는 낮은 플라즈마 밀도 상태에 이르는 E-모드를 갖는다. RF 전력의 크기를 증가시키면 특정한 RF 전력에서 방전 체적 내부의 플라즈마 밀도가 갑자기 커지는 정상 상태에 이르게 되어 H-방전인 H-모드로 방전이 발생한다[4].

따라서, 본 논문에서는 전구형 무전극 형광 램프의 발광 효율을 높이기 위하여, 유도결합형 방전인 H-방전 중 Ar 가스가 E-모드에서 H-모드로 모드전환할 때의 광학적 특성에 대하여 조사하였다. Ar 가스 압력이 증가할수록 모드 전환 RF 전력이 증가하는 것을 관측하였다.

2. 실험장치 및 방법

그림 1은 유도결합형 플라즈마 발생 및 실험장치의 개략도를 나타내고 있다. 유도결합형 플라즈마 발생 장치의 기본 구성은 네 가지로 나누어진다. 첫 번째는, 고주파를 발생시키는 고주파 전원과 플라즈마 및 부하 임피던스와의 매칭을 위한 매칭 네트워크와 RF 안테나이며, 두 번째는 RF 방전을 일으켜 플라즈마를 생성하는 진공용기와 파이렉스 방전관이 다. 그리고, 세 번째는 실험에 사용되는 Ar 가스와 가스의 양을 조절하는 유량 조절기 (Mass flow Controller)이다. 네 번째는 진공을 유지하는 진공 펌프로 구성된다.

원통형 스테인레스 챔버에 연결된 파이렉스 방전관은 길이가 120 [mm], 외경이 120 [mm]이다. 파이렉스 방전관 외부에 RF전원을 공급받는 안테나 코일은 고주파 전원과 플라즈마를 전자기적으로 결합시키는 유도결합소자로서, 외경 95 [mm]의 동관을 7 [mm] 간격으로 4회 나선형 (helical)으로 감아서 사용하였다. 그리고, 고주파 전원에서 발생하는 13.56 [MHz]의 고주파는 매칭박스를 통해 안테나 코일의 한쪽 끝

* 學生會員 : 圓光大學校 電氣電子및情報工學部 碩士課程

** 正 會 員 : 圓光大學校 電氣電子및情報工學部 教授 · 工博

接受日字 : 2003年 6月 10日

最終完了 : 2003年 9月 8日

으로 보내어지고 안테나의 다른 반대쪽은 접지되어 있다. 챔버내의 초기 진공도는 1.0×10^{-4} [Torr] 이하이며, Ar (순도 99.999 [%]) 가스의 압력은 피라니게이지로 측정하였다. 플라즈마를 발생시키기 위하여 초기 진공도를 1.0×10^{-4} [Torr]까지 배기시킨 후, 유량 조절기를 이용하여 일정량의 Ar 가스를 스테인레스 진공용기 안에 유입시켰다. 그 후, 13.56 [MHz]의 고주파 전원을 매칭 박스를 통해 반사적력을 0 [W]가 되도록 조정하여 안테나 코일에 인가해 플라즈마를 발생시켰다. 유도결합형 플라즈마에서 방출되는 광학적 특성을 측정하기 위하여 방전관 중심축상 안테나 끝쪽 50 [mm]에 광섬유를 통하여 OPTICAL SPECTRUMANALYZER (DAR-SA-2000)에 의해 분광된 데이터를 컴퓨터로 받아들여 스펙트럼을 분석하였고, 방전관에서 1 [m] 거리에서 휘도계 (LS-100)를 통하여 휘도를 측정하였다. 또한, 주변에 다른 피크들이 없어 측정하기 용이한 750 [nm]과 760 [nm]의 두 Ar-I 라인을 선택하여 측정하였다[5].

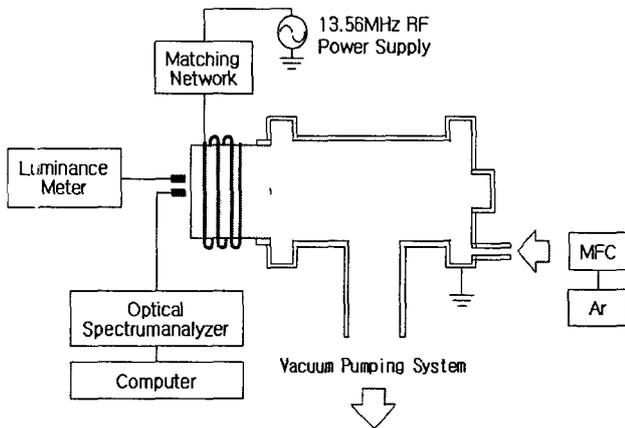


그림 1. 실험 장치 개략도.
Fig. 1. Schematic diagram of experimental equipments.

3. 결과 및 토의

3.1 가스 압력에 따른 광학적 특성

유도결합 플라즈마의 방전에서 방전 모드의 전환 현상을 알기 위해 광방출법을 이용하여 모드전환점을 측정하였다. 그림 2는 20 [mTorr]의 Ar 가스 압력에서 RF 전력을 10 ~ 300 [W]로 변화시켰을 때, 가시광선 스펙트럼의 변화율을 측정된 결과이다. 스펙트럼은 380 [nm] ~ 680 [nm]에서 큰 변화가 없었으나 680 [nm] 이상에서는 전력의 증가에 따라 4배 정도의 발광세기의 변화가 측정되었다. 특히, 750 [nm]와 760 [nm]에서는 스펙트럼의 세기가 상대적으로 크며 주변에 다른 피크들이 없으므로, 이 두개의 라인을 선택하여 모드 전환점을 측정하였다.

방전 모드의 전환 현상을 알아보기 전에, 일정한 RF 전력에서 Ar 가스 압력 변화에 따른 스펙트럼의 특성에 대하여 살펴보았다. 그림 3 (a)는 안테나에 100와 200 [W]의 RF 전력을 인가하였을 때, 5 ~ 60 [mTorr]의 Ar 가스 압력을 변화시켰을 때, Ar-I 라인인 750 [nm]의 emission intensity를 측정된 결과이다. 40 [mTorr] 이하의 Ar 가스 압력에서는 200 [W]의 RF 전력이 더 높은 emission intensity를 나타내며, 45

[mTorr]에서 교차하였다. 그리고, 45 [mTorr] 이상에서 200 [W] 보다 100 [W]의 RF 전력에서 높은 emission intensity가 측정되었다.

그림 3 (b)는 760 [nm]에서의 emission intensity를 측정된 결과를 나타낸다. 760 [nm]로 하였을 때, emission intensity는 750 [nm]와 같이 Ar 가스의 압력이 증가할수록 emission intensity는 감소되는 결과를 나타내었다.

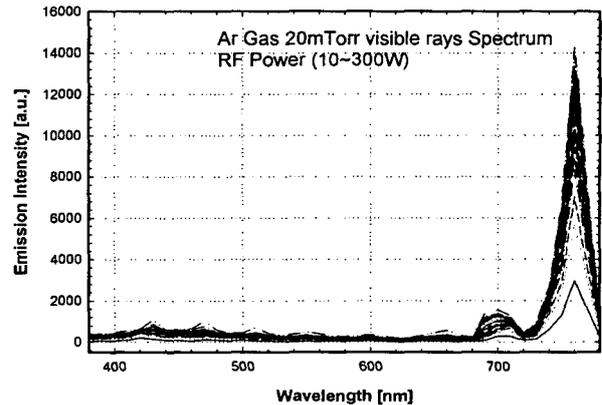
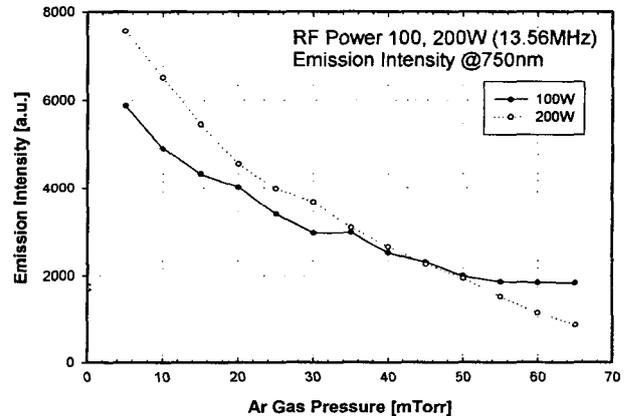
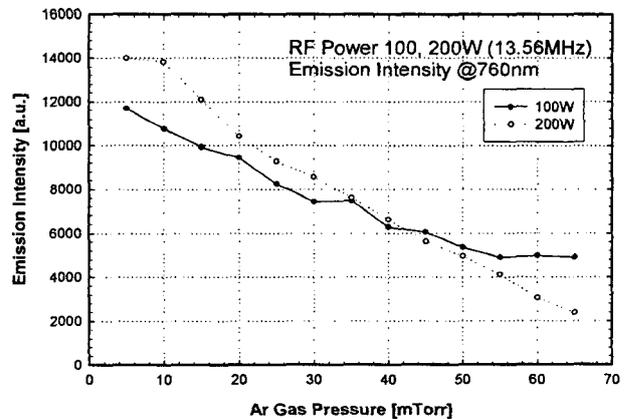


그림 2. Ar gas의 분광 spectrum.
Fig. 2. Spectrum of Ar gas.



(a) 750 [nm]

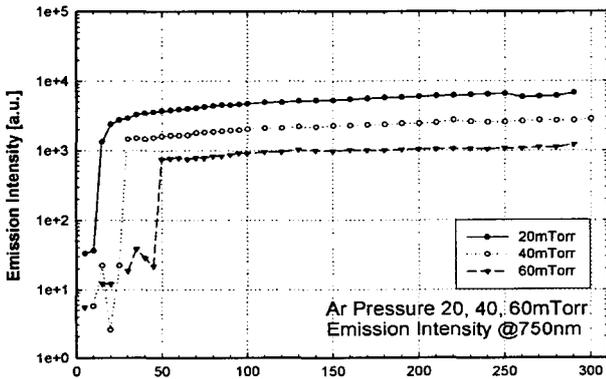


(b) 760 [nm]

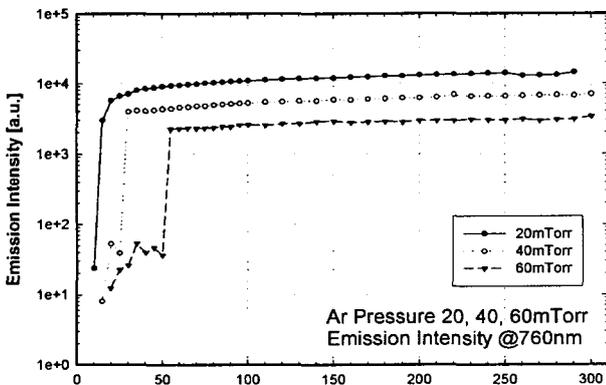
그림 3. Ar gas의 emission intensity.
Fig. 3. Emission intensity of Ar gas.

3.2 RF power에 따른 광학적 특성

유도결합 플라즈마의 방전 모드가 E-모드에서 H-모드로 전환되는 현상을 알아보기 위하여 일정량의 Ar 가스 압력에서 Ar-I 라인 (750과 760 [nm])의 스펙트럼 세기의 변화를 광방출 분광법과 휘도계로 측정하였다. 챔버의 바깥, 원통형 RF 안테나의 중심축 바깥쪽 50 [mm] 지점에서 측정하였으며, 그 때의 세기는 방전관 중심축상의 원자들이 방출하는 빛을 적분한 값이다. 휘도는 방전관으로부터 1 [m] 거리에서 휘도계를 사용하여 측정하였다. 그림 4 (a)는 20, 40, 60 [mTorr]의 Ar 가스압력과 13.56 [MHz]의 RF 전력을 10 ~ 300 [W]로 점차적으로 증가시켜 인가하였을 때, 750 [nm]에서의 광세기를 나타낸다. 일정량의 Ar 가스 압력에서 RF 전력을 점차적으로 증가시키면 광세기가 급격하게 증가하는 것을 볼 수 있다. 이것은 방전이 E-모드에서 H-모드로 전환되었음을 보여준다. 모드전환이 이루어진 후 RF 파워를 증가시키면 큰 변화없이 완만하게 emission intensity값이 증가한다. 모드 전환이 일어난 RF 전력의 크기는 Ar 가스의 압력이 20, 40, 60 [mTorr]일 때, 각각 15, 25, 40 [W]로 Ar 가스의 압력이 낮을 수록 모드 전환 RF 전력도 낮게 관측되었다. Ar-I 라인의 세기는 전자 밀도에 1차적으로 비례하므로, 빛의 세기의 급격한 증가는 플라즈마 밀도의 급격한 증가를 의미한다.



(a) 750 [nm]



(b) 760 [nm]

그림 4. Ar Gas 압력과 RF 전력 변화에 따른 emission intensity.
Fig. 4. Emission intensity as a function of RF power variation for each gas pressure.

그림 4 (b)에서는 그림 4 (a)와 같이 유사하게 760 [nm]에서 E-모드에서 H-모드로의 전환점이 관측되었다. 모드 전환이 일어난 RF 전력의 크기도 15, 25, 40 [W]로 750 [nm]와 같이 Ar 가스의 압력이 낮을 수록 모드 전환 RF 전력도 낮게 관측되었다.

그림 5는 RF 전력 변화에 따른 휘도의 변화를 측정된 것으로서, Ar-I의 변화와 같이 E-모드에서 H-모드로 전환되는 모드 전환점에서 휘도가 증가하였다. 20 [mTorr]에서는 Ar-I과 같이 급격하게 휘도가 증가하였으나 40과 60 [mTorr]에서는 급격하지는 않지만 많은 변화율이 측정되었다.

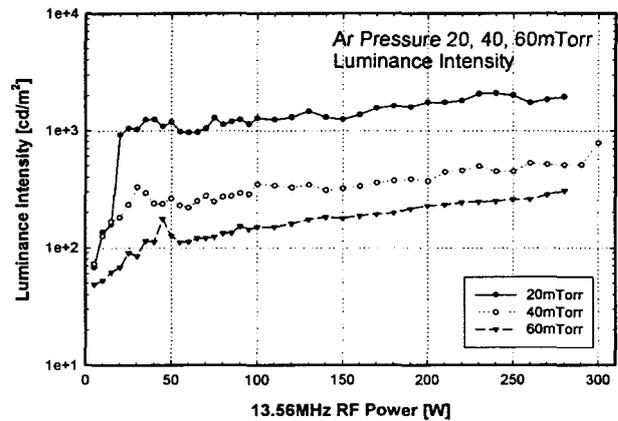


그림 5. Ar gas 압력과 RF 전력에 따른 Ar-I 라인인 750 [nm]의 휘도.

Fig. 5. Luminance (Ar-I 750 [nm]) as a function of Ar pressure and RF power.

4. 결 론

본 논문에서는 유도 결합형 방전인 H-방전 중 Ar가스의 E-모드에서 H-모드로의 모드 전환에 대하여 조사하였다. Ar 가스 압력과 RF 전력 변화에 따른 유도결합형 플라즈마의 광방출 분광과 휘도를 측정하여, 다음과 같은 결론을 얻었다.

- 1) 플라즈마가 생성된 후 RF 전력을 증가시키면 Ar-I 라인의 세기는 Ar 가스 압력에 따라 각기 다른 RF 전력에서 빛이 갑자기 증가하는 E-모드에서 H-모드로의 모드 전환을 관측할 수 있었으며, 휘도 측정에서도 모드전환점에서 휘도가 증가하였다.
- 2) 스펙트럼, 휘도 측정에서 모드 전환점이 일치하였다. 또한, Ar 가스 압력이 증가할수록 모드 전환 RF 전력이 증가하는 것을 관찰하였다.

감사의 글

본 논문은 에너지 관리 공단에서 시행한 “직관 및 환경형 무전극 형광램프의 구조 설계기술” 사업의 지원에 의하여 이루어진 연구로서, 관계부처에 감사드립니다.

참 고 문 헌

- [1] U. Chittka, "Electrodes for gas discharge", Applied Surface Science, Vol.111, p.302, 1997.
- [2] D.O. Wharmby, "Electrodeless lamps for lighting", IEE Proceedings A, Vol.140 Issue:6, Nov., p.465, 1993.
- [3] 林泉, "플라즈마 공학", 朝倉書店, p.19, 1987.
- [4] F. Whitney, "Measurements of Inductively Coupled RF Fluorescent Lamp Lumen Properties", Conference Record of the 1994 IEEE, Vol.3, p.1998, 1994.
- [5] J. Amorim, H.S. Maciel, and J.P. Sudano, "High-density plasma mode of an inductively coupled radio frequency discharge", J. Vac. Sci. Tech., B9, p.362, 1991.

저 자 소 개



허 인 성(許寅盛)

1978년 2월 25일생. 2003년 원광대학교 전기전자및정보공학부 졸업. 2003년 현재 원광대학교 공대 전자재료공학과 석사과정.

Tel : 063-850-6349, Fax : 063-857-6890
E-mail : herinsung@yahoo.co.kr



김 광 수(金光洙)

1974년 12월 6일생. 2002년 원광대 공대 전기공학과 졸업. 2002년~현재 원광대 공대 전자재료 공학과 석사과정.

Tel : 063-850-6349, Fax : 063-857-6890
E-mail : kimsybun@wonkwang.ac.kr



조 주 응(趙胄雄)

1975년 5월 27일생. 2003년 원광대학교 자연대 물리학과 졸업. 2003년 현재 원광대학교 공대 전자재료 공학과 석사과정.

Tel : 063-850-6349, Fax : 063-857-6890
E-mail : afkl1@hanmail.net



최 용 성(崔龍成)

1967년 11월 14일생. 1991년 동아대학교 전기공학과 졸업 (학사). 1993년 동 대학원 전기공학과 졸업 (석사). 1998년 동 대학원 전기공학과 졸업 (공박). 1999년~2001년 JAIST Post-Doc.. 2001년~2003년 Osaka Univ. Post-Doc.. 2002년~현재 원광대학교 공업기술개발연구소 교수.

Tel : 063-850-6349, Fax : 063-857-6890
E-mail : biochips@wonkwang.ac.kr



이 영 환(李永煥)

1959년 12월 24일생. 1982년 한양대학교 공대 전기공학과 졸업. 1985년~1994년 LG산전 근무. 2003년 현재 원광대학교 공대 전자재료 공학과 석사과정.

Tel : 063-850-6349, Fax : 063-857-6890
E-mail : lyh201@wonkwang.ac.kr



박 대 희(朴大熙)

1954년 11월 10일생. 1979년 한양대학교 전기공학과 졸업(학사). 1983년 동 대학원 전기공학과 졸업(석사). 1989년 일본 오사카대학 대학원 졸업(공박). 1979년~1991년 LG전선연구소 선임연구원. 1999년~2000년 미국 미시시피 주립대학교 교환교수. 1992년~현재 원광대학교 전기전자및정보공학부 교수.

Tel : 063-850-6349, Fax : 063-857-6890
E-mail : parkdh@wonnms.wonkwang.ac.kr